



Université M'Hamed BOUGARA - BOUMERDES-

Institut de Génie Electrique et Electronique

## **SOUTENANCE DE DOCTORAT**

M<sup>r</sup> DJEZZAR Boualem soutiendra publiquement sa thèse de doctorat

*Intitulée:*

« Etude des Effets NBTI et PBTI sur la fiabilité des dispositifs MOS »

Le Jeudi 30 Octobre 2014 à 10h00 dans la Salle de Conférence de l'institut de Génie Electrique et Electronique (Bloc C 113).

### Devant le Jury:

Président :	M <sup>r</sup> BENFDILA Arezki	Professeur, UMMTO
Examineur :	M <sup>r</sup> KECHOUANE Mohamed	Professeur, USTHB
Examineur :	M <sup>r</sup> BENTARZI Hamid	Professeur, IGEE, UMBB
Rapporteur:	M <sup>r</sup> KRIBES Youcef	MC/A, IGEE, UMBB